(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公表特許公報(A)

FI

(11)特許出願公丧番号

特表平6-508472

第7部門第1区分

(43)公丧日 平成6年(1994)9月22日

(51) Int,Cl,\*

識別記号

庁内整理番号

H 0 1 J 49/04

4230 - 5E

49/10

4230 - 5 E

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-501386

(85) (22) 出願日

平成4年(1992)6月19日

(85)翻訳文提出日

平成 5年(1993)12月15日 PCT/GB92/01108

(86)国際出願番号 (87)国際公開番号

WO93/00700

(87)国際公開日

平成5年(1993)1月7日

(31)優先権主張番号 9113557.4

(32)優先日

1991年6月21日

イギリス(GB)

(33)優先権主張国 (81)指定国

EP(AT, BE, CH, DE,

DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, MC, N

L, SE), JP, US

(71)出願人 フィニガン マット リミテッド

イギリス、エイチピー2 4ティージー

ハートフォードシャー、ヘメル ヘンプス

テッド、パラダイス(番地なし)

(72)発明者 コットレル、ジョン、スタンリー

イギリス、エヌ6 5ピーエス ロンド

ン、ハイゲイト、ランドン パーク ロー

(72)発明者 モック、クルディップ、カウアー

アメリカ合衆国、カリフォルニア 94086、

サニーヴェイル、アスター アヴェニュー #1155、1035、ウィロウベンド アパー

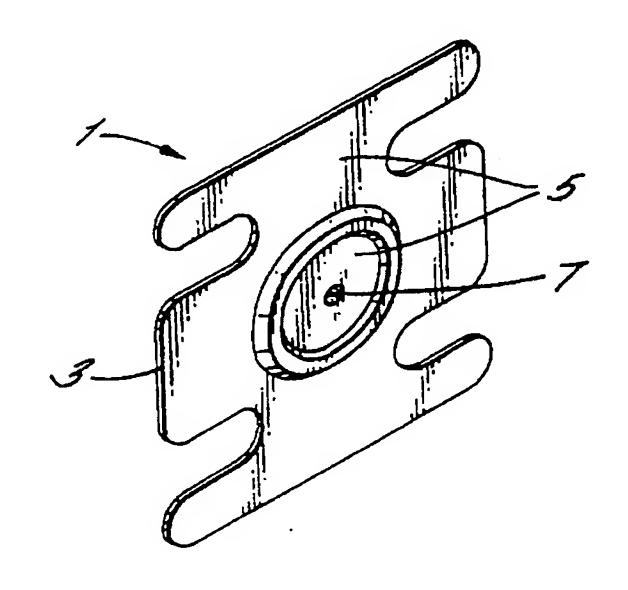
トメンツ

(74)代理人 弁理士 樋口 豊治 (外3名)

(54) 【発明の名称】 質量分析器に用いる試料ホルダ

### (57)【要約】

質量分析に用いられる試料ホルダ(1)であり、これ は平坦面(5)をもつプレートを備え、上記平坦面は粗 い表面(7)をもつ第二の領域を取り囲み、かつなめら かな表面をもつ第一の領域を含んでいる。上記第二の領 域は、試料を装填するための位置を規定する。



#### 請求の範囲

- 1. 平坦面をもつプレートを構え、上配平坦面は担い表面をもつ第二の領域を取り囲み、かつなめらかな表面をもつ第一の領域を含んでおり、上配第二の領域は試料を登場するための位置を規定していることを特徴とする、質量分析用試料ホルダ。
- 2. 平坦面をもつプレートを備え、上記平坦面は第二の領域を取り囲む第一の領域を含んでおり、これにおいて上記第二の領域は表面の組さによって上記第一の領域よりも返罰性があり、かつ試料袋場のための位置を規定していることを特徴とする、質量分析用試料ホルダ。
- 8. 上記第一の領域は約0.025ミクロン未費の表面組さをもっている。請求 項1または2の試料ホルダ。
- 4. 上記第二の領域は約0、4ミクロン・オーダの平均担さをもっている、請求 項1、2または3の試料ホルダ。
- 5. 上記第二の領域は乾式プラスティンクによって租化されている、請求項しないし4のいずれかの試料ホルダ。
- 8. 上配第二の領域は上記試料ホルダの中央に位置している。請求項1ないし5のいずれかの試料ホルダ。
- 7. 上記第二の領域は円形のスポットである、請求項1ないし6のいずれかの試料ホルダ。
- 8. 試料を袋塊する位置を規定する、ホルダにおける分離された領域の表面を租化するステップを含むことを特徴とする、レーザ脱着質量分析用試料の試料ホ

#### 明細書

#### 質量分析器に用いる試料ホルダ

本願発明は、レーザ設着質量分析(LDMS)によって試料を分析する場合に 用いられる試料ホルダに関する。LDMSにおいては、イオンが凝集相の試料表 面からフォトン・ボンバードメントによってスパッタされ、質量分析に供される。.

レーザ脱着質量分析法には細部において異なる多くの例がある。ある例における重要な特徴は分析対象が分散される基材が用いられることである。N. Karas らによって記述されている手履においては(Int. J. Lass Spectron Ion Processes 25 (1987))、入射される放射線の波長において強い吸着作用をもつ相当のモル超過の基板が分析すべき試料と混合される。たとえば、ウシ・インシュリン試料は、千倍のモル超過のニコチン酸(59-67-6)を含有する水溶液中に溶解される。この溶液は金属板上に横下された上蒸発乾燥され、質量分析器に導入され、周波数四重化ベルス・ネオジムYAGレーザからの268mmの紫外線フェトンにさらされる。脱着されたイオンは3KeVのエネルギまで加速され、電子増倍管検出器までの飛翔時間を計削することによって分析される。

レーザ税者質量分析器による分析の感度は、試料袋塊手頭の詳細に厳格に依存する。イオンは試料維積物におけるレーザ・ビームにさらされる領域からのみ発生させられる。レーザにさらされない試料は無駄になる。レーザ・ビームは、一般的に、典型的には 0. 1 mmの直径の小さなスポットに焦点集中される。原間として、このようなレーザ・ビームは、非常に大きな面積上を定査させることができる。しかしながら、装置の質量分析能を低める時間スプレッドを招くことなく非常に大きな面積からのイオンを受入れ、かつこれを検出器上に焦点集中させるための注出光学系を設計することは困難である。加えて、大きな面積上を制御可能に走変する機構は、機器のコストを上昇させるとともに、複雑化する。より望ましいアプローチは、試料堆積物のサイズを実用上の扱小機に制限することで

ルダへの袋場方法。

ある。このことは、比較的大きな面接の試料ホルダ上での試料が充填されるべき 正確なスポットを特定することの困難性を認起させる。また、小濱をこれが乾燥 するまでの間、上記のスポットに保持する必要もある。本願発明の目的は、溶媒 が蒸発する間小濱を所定の領域に保持しておく手段を提供することにある。

試料が装填されるべきスポットを特定することは整細なことではない。商業的に入手可能なインクを用いたマークの印刷は、試料装填用に用いることができる 溶媒系の範囲を限定する。凹みあるいは刻みによる線は、毛管引力によって試料 を所望のスポットから離れるように引く傾向となる。飛翔時間による質量分析に おいて重要なことは、イオンが生成される個域は本質的に平坦である一方、飛翔 経路長さの変化は、質量分析の特度低下をもたらすということである。この理由 のため、試料小清を位置づけかつ保持するために皿状に凹みを設けることは実施 できない。本顆発明の他の目的は、試料堆積物の最適な位置が明確に特定される 試料ホルダを提供することである。

かかる試料装填手段のさらに重要な関面は、試料と基材の溶液の小濱の均一な乾燥に関することである。再現可能な結果のためには、試料目標上に適度に等質な結晶質の地積物を形成することが必要である。たとえば、もし、試料および基材が結晶化において分離する傾向をもつとき、小濱をゆっくりと乾燥させると、試料の大部分が照射されるべき領域の外側に円状リングとなって地積する。

したがって、本願発明のさらに他の目的は、適度に均質な試料堆積物を形成することができる試料ホルダを提供することである。

本願発明によって提供される質量分析用試料ホルダは、平坦部をもつプレートを含み、上記平坦部は担い表面をもつ第二の領域を囲みかつなめらかな表面をもつ第一の領域を含んでおり、上記第二の領域は試料袋頃位置を規定している。

なめらかな表面とは、概して光沢があり、キズのない表面をいう。狙い表面と

## 特表平6-508472 (3)

は、既して顕微鏡倍率において想い差面をいう。なめらかな衰面とは対照的に、担い表面は良好な混鵡性をもつ領域を与え、小濱はこの領域に保持される。なめらかな要面と担い表面との間の視覚的なコントラストはまた、試料環境物の位置を明確に特定可能とする。さらに担い表面領域は、照射をうけるべき面積内にちらばる多数の核生成サイトを提供し、試料の迅速な結晶化を促進し、その結果適度に拘算な結晶化性機動が得られる。

概していえば、第二の領域の表面は第一の領域の表面に対して十分に担くなっていて、この第二の領域が第一の領域よりもより提問性をもつ必要がある。たとえば、第一の領域が約1マイクロインチまたは0.025ミクロン未満の平均租 さをもち、第二の領域が約8マイクロインチまたは0.2ミクロンを超える平均 担さをもつ場合、十分なコントラストが得られる。

第一の領域は、好ましくはこの領域での返還が全く密葉となるように、高品位 仕上げまで確かれる。これにより、試料をこの領域から難して担い領域へ向かわ せ、試料接域を助ける。さらに、なめらかな領域と担い領域との間の境界がより 明瞭に規定される。

好ましい実施例において、狙い装面をもつ第二の領域は、試料ホルダの中央に 位置しており、かつ円形の形態をもっている。

本販売明の実施例を図面を参照して以下に説明する。

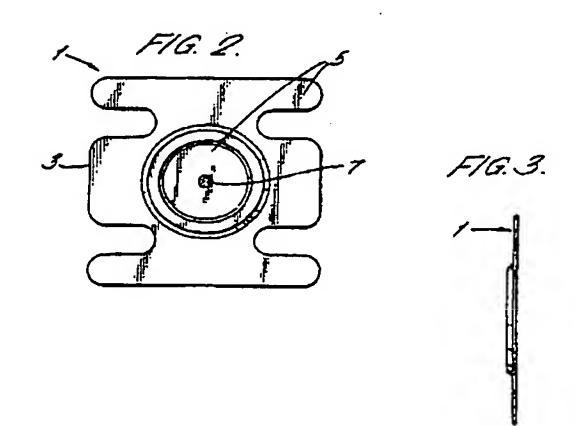
図1は、本願発明の好ましい実施例の斜視図である。 図2は、図1に示される実施例の平面図である。 図3は、図1および図2に示される実施例の側面図である。

この試料ホルダは、好ましくはスチンレス・スチールで形成され、他の適当な 材料を用いることができるプレート!を備え、かつ特別な工具を用いることなく 取り扱うに十分な大きさをもっている。このホルダ1の周部3は、質量分析器内において目標を容易に位置づけることができるように形成されている。この試料ホルダの第一の領域5が、前面中央において直径2mmの円形領域である第二の領域7を取り値んでいる。

上記很嫩5の表面は、1マイクロインチまたは0.025ミクロン未満の平均 祖さをもっており、これは、たとえばきわめて細かい研磨剤によって磨き、ある いはパフ磨きするか、あるいは電解法によって形成することができる。中央スポット7の表面は、16マイクロインチまたは0.4ミクロンオーダの平均租さを もっており、一般的には簡削によって担化される。好ましい磨削方法は、毎分1 4立方フィートの圧縮空気によってノズルから検射される180/200メッシュの酸化アルミニウムを用い、かつ適当な型板を通して作用させられる形式プラスティングである。良好に規定された適当な狙さの領域を形成する他の多くの方 法があることは明らかであり、本顧発明はいかなる特定の庭削方法に復定することを影図するものではない。

租化されたスポット7とこれを取り囲む磨かれた表面5との面のコントラストは、試料を弦域するべき場所の明確な指標を与えるに十分なものとなる。租化された表面はまた、磨かれた表面よりもより混合性をもっていることから、小店を保持する傾向をもつ。そして、顕微鏡的に租化された表面は、多数の核生成サイトを提供し、均質な結晶化を図ることができる。

F16. 1



静	A	主	#6	告
	~ •	-	734	4

PCT/G8 92/01108 L CLASSIFICATION OF STRUCKT MATTER MI SHOWER ME IB1.C1. E HOLJ49/84: HOLJ49/16 S. FED.DS LEADON Christon System Charleson Service IRL.CI. 5 HOLD: GOZB ; Depressible Serricht ofter than Mirkeyer Demonstrates on the Revisional met Demonstrate an Andrews in the Points Servised  $^2$ DE DOCUMENTS CONSTRUCTED TO BE SELEVANT Charm of Designat, 15 with instance, where appropriate, of the resumm passages to | Bermer or Claim Na.15 DE.A.3 221 681 (BAYER AG, LEYEDLD-HERAEUS GHER.) 1,2,8 8 December 1983 see page 14, last paragraphy figure 6 INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY AND 1,8 ION PROCESSES. VOT. 78, 1987, AMSTERDAN HL pages 53 - 66; H. KARAS ET AL: "MATRIX-ASSISTED ULTRAVIOLET LASER DESORPTION OF NON-VOLATILE COMPOUNDS cited to the application EP.A.O 199 343 (PAUL MARIENFELD RG) 29 October 1,5 see abstract "T" how downess published after the speed contributed the or prompt days and not to study onto the appropriate tool the prompt of the study of the study of the appropriate the study of th \* Spaces resupering of their decembers of the "A" destinate inflates the propertients of the provided by the manifested to be if partnersy reference "L" Deputed which they there dealer as prioris single() or Think is about to windred the publishess time of number resident or other spend coupes (in spendied) Children of particular relativists the distinct broughts should be supposed in the class of the continue of th desired returning to an eral discission, and district "P Manager said jobel prior to the incommittent filing tess bet new ones too proving tale statement "A" departure or maker of the maker proper than the IV. CERTOTCATION See of the Aspect Completes of the Jerry March Date if Marting of the Smithtenest Starts Supply 17 SEPTEMBER 1992 29 B 92 terms to the same and the same of ---HULHE S.L. EUROPEAN PATENT OFFICE

国际纯素报告

GB FEUILDS SA EDSBE

This service that the patent healty counterry relating to the patent decements when is: the above-mentioned interprotected names papers. The immunes are no according to the discourse Potent Orline (IDP file on The European Potent Orline is in no very healt for these paralaxies which are movely given for the purpose of information, \$77/09/92

Print decemb	Politicality		Prince Audity	Public
E-A-3221681	08-12-83	Hone		
P-A-0199343	29-10-66	DE-A- CA-A- US-A-	3515160 1267552 4705705	05-11-85 10-04-90 10-11-87
•				
	-			
				•